

## 关于参展『第一届 EV・HEV驱动系统技术展示会 (EV JAPAN)』的相关事项

兹定于 2010 年 1 月 20 日 (星期三) ~ 22 日 (星期五) 在东京 BigSight 举办第一届 EV・HEV 驱动系统技术展示会。

本公司将以『Car Electronics Solution 对环境・安全・舒适性的贡献』为主题，充分运用在产业用途中所培育的半导体技术，详细阐述确保了车用产品高可靠性的混合动力汽车用的 IGBT 模块和 IPM、以及可以改善环境和提供安全性能的先进压力传感器、驱动 IC 及驱动 MOSFET 等产品。

百忙之中，请务必光临。

### [展示会相关信息]

展示期间 2010年1月20日 (星期三) ~ 1月22日 (星期五)

展示时间 10:00~18:00 (22日(星期五)限于17:00结束)

地 点 东京BigSight 西2大厅

展 位 号 4-44

主办单位 Reed Exhibitions Japan Ltd.

预定主要参展产品

1. 混合动力汽车用IGBT模块
2. 驱动IC
3. 驱动MOSFET
4. 压力传感器

另外，展示会参观卷请通过本公司营业担当或『[第一届 EV・HEV 驱动系统技术展示会 \(EV JAPAN\) 主页](#)』进行申请。